

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM200GA120DLC

eupec



vorläufige Daten
preliminary data

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80\text{ °C}$	$I_{C,nom.}$	200	A
	$T_C = 25\text{ °C}$	I_C	370	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80\text{ °C}$	I_{CRM}	400	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25\text{ °C}, \text{ Transistor}$	P_{tot}	1470	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	200	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	400	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R = 0V, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125\text{ °C}$	I^2t	6,84	kJ^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}, t = 1\text{ min.}$	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 200A, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	2,1	2,6	V
	$I_C = 200A, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 125\text{ °C}$		-	2,4	t.b.d.	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 8mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15V...+15V$	Q_G	-	t.b.d.	-	μC
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	C_{ies}	-	13	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	C_{res}	-	t.b.d.	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	I_{CES}	-	20	500	μA
	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125\text{ °C}$		-	500	-	μA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0V, V_{GE} = 20V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: Mark Münzer	date of publication: 12.02.1999
approved by: Jens Thureau	revision: 1

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM200GA120DLC

eupec



vorläufige Daten
preliminary data

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor		min.	typ.	max.		
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V$	$t_{d,on}$	-	0,09	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,09	-	μs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V$	t_r	-	0,09	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,1	-	μs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V$	$t_{d,off}$	-	0,54	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,59	-	μs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V$	t_f	-	0,06	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,09	-	μs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 90nH$	E_{on}	-	18	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 200A, V_{CC} = 600V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 90nH$	E_{off}	-	25	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V, R_G = 4,7\Omega$ $T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 900V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	1250	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		L_{sCE}	-	16	-	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse – Chip module lead resistance, terminals – chip	$T_C = 25^\circ C$	R_{CC+EE}	-	0,5	-	m Ω

Charakteristische Werte / Characteristic values

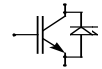
Diode / Diode		min.	typ.	max.		
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 200A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	V_F	-	1,8	2,3	V
	$I_F = 200A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	1,7	t.b.d.	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 200A, -di_F/dt = 2100A/\mu sec$	I_{RM}	-	180	-	A
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	240	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 200A, -di_F/dt = 2100A/\mu sec$	Q_r	-	24	-	μAs
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	43	-	μAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 200A, -di_F/dt = 2100A/\mu sec$	E_{rec}	-	7	-	mWs
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	16	-	mWs

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM200GA120DLC

eupec



vorläufige Daten preliminary data

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

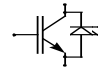
			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,085	K/W
	Diode/Diode, DC		-	-	0,15	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$	R_{thCK}	-	0,010	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	150	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix					
Innere Isolation internal insulation				AL ₂ O ₃	
Kriechstrecke creepage distance				20	mm
Luftstrecke clearance				11	mm
CTI comperative tracking index				225	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	screw M5	M1	3	6	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M6		2,5	5,0	Nm
	terminals M4		1,1	2,0	Nm
Gewicht weight		G		300	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

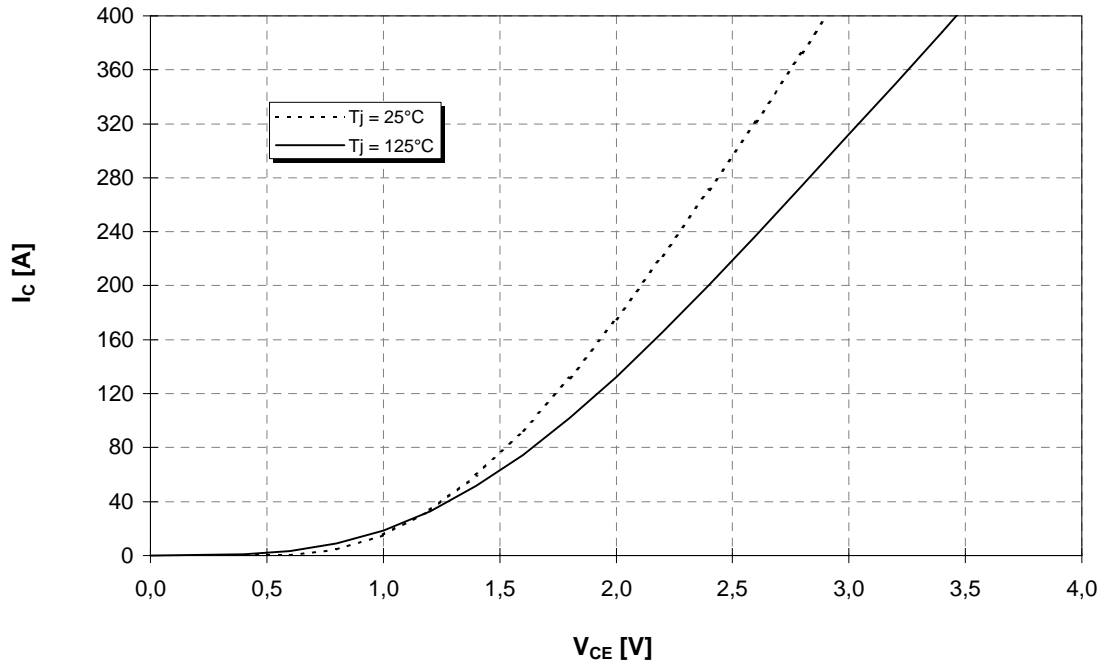
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

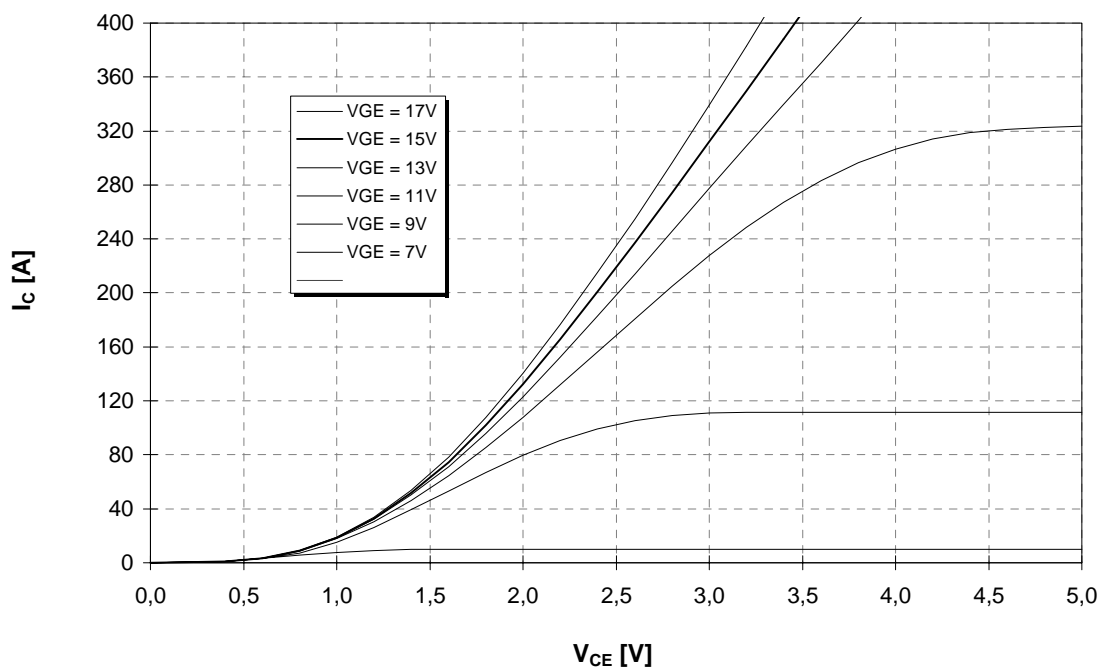
$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$

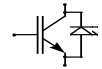
vorläufige Daten
preliminary data



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125°C$

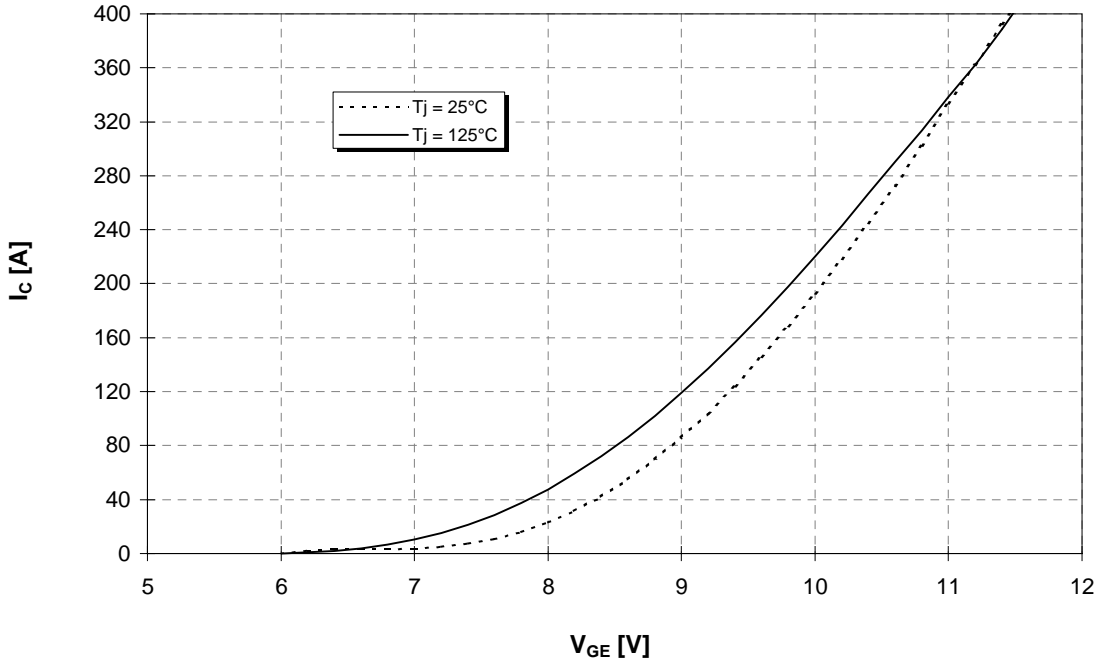




vorläufige Daten
preliminary data

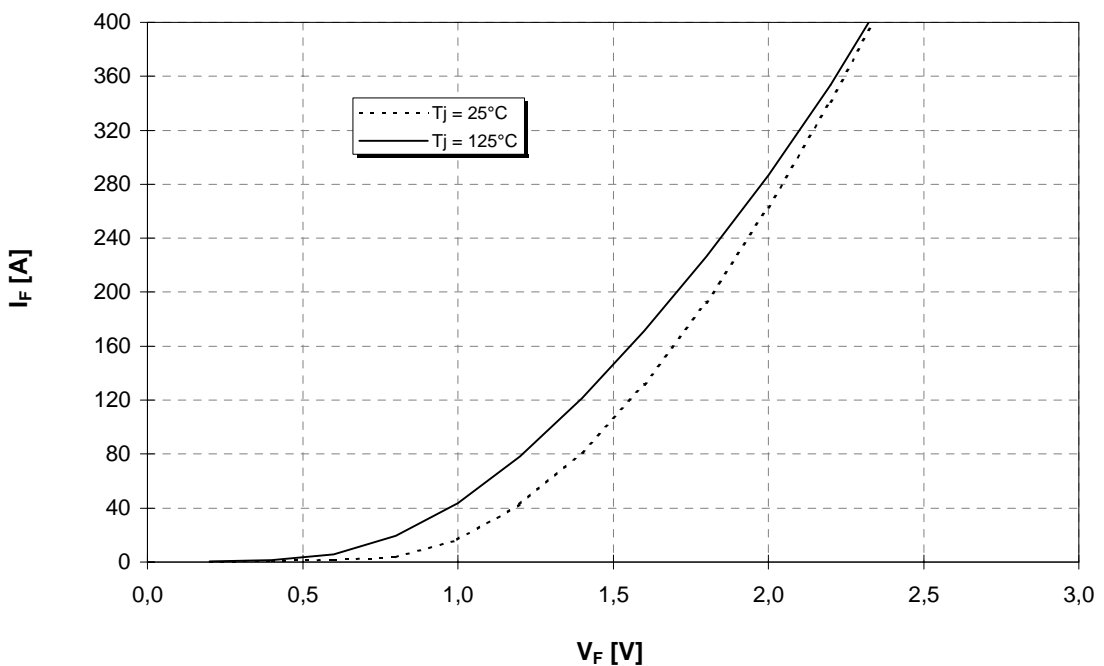
Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)

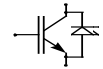
$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$



Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)

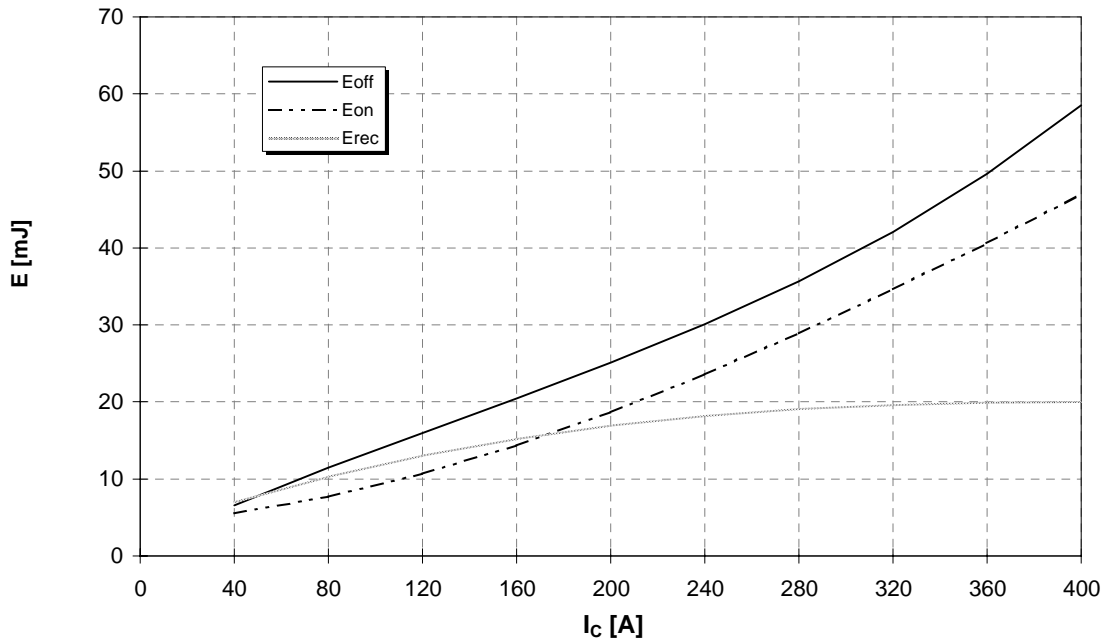
$I_F = f(V_F)$



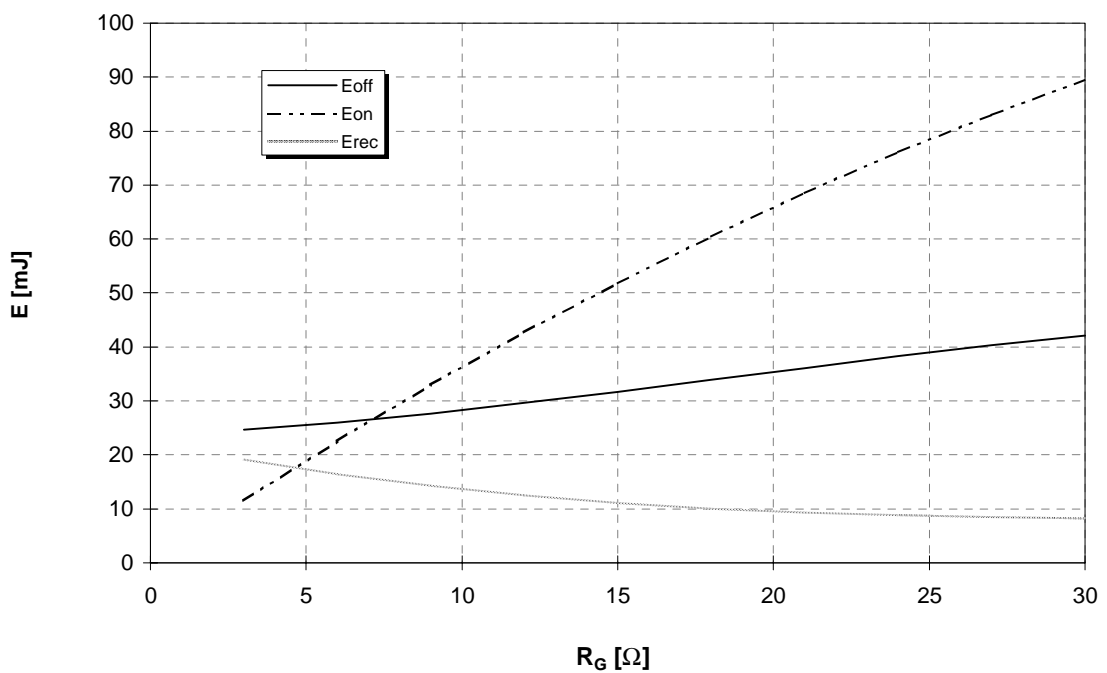


vorläufige Daten
preliminary data

Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$
 Switching losses (typical) $V_{GE}=15V$, $R_{gon} = R_{goff} = 4,7 \Omega$, $V_{CE} = 600V$, $T_j = 125^\circ C$



Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
 Switching losses (typical) $V_{GE}=15V$, $I_C = 200A$, $V_{CE} = 600V$, $T_j = 125^\circ C$



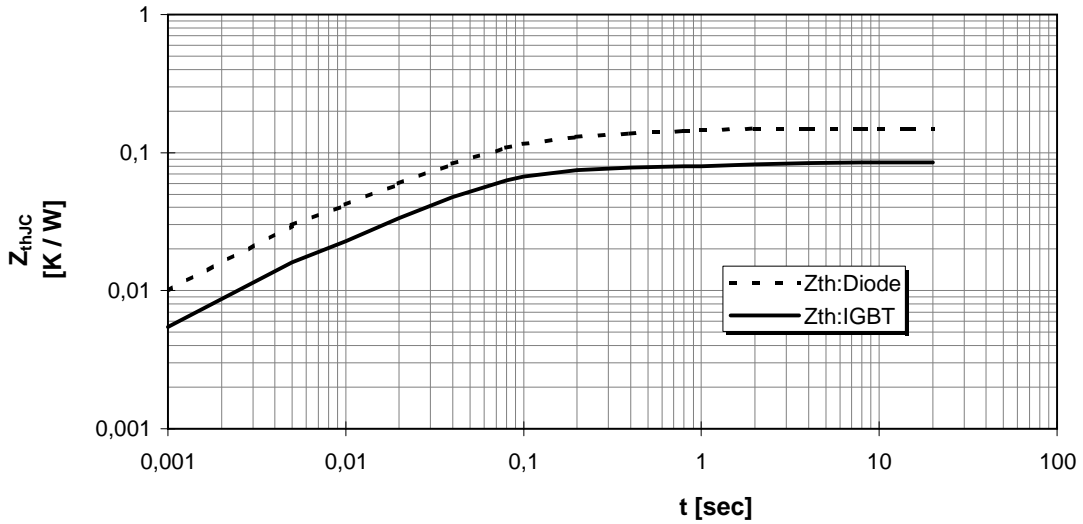


vorläufige Daten

preliminary data

Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

$Z_{thJC} = f(t)$

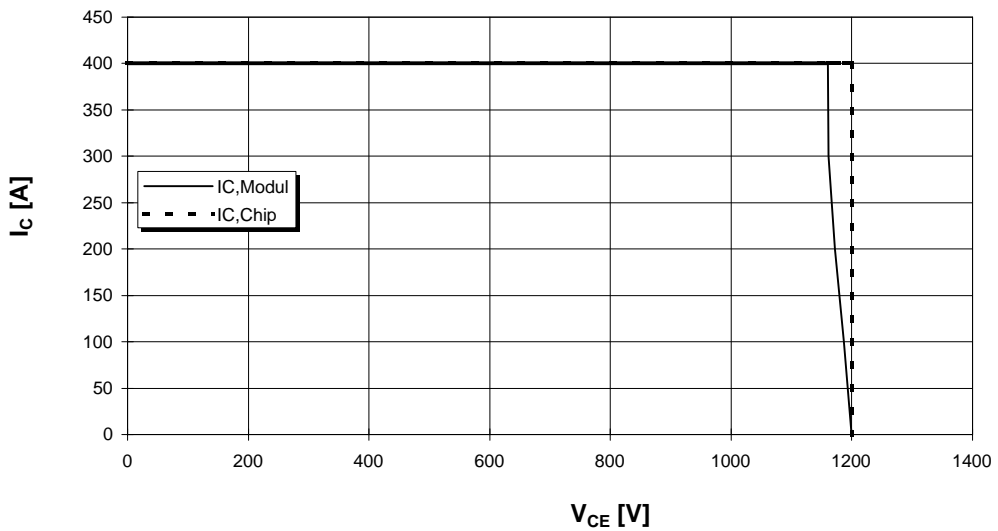


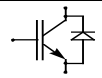
i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	9,51	28,77	37,49	9,23
τ_i [sec] : IGBT	0,00002	0,004	0,048	0,500
r_i [K/kW] : Diode	19,63	51,99	56,73	21,65
τ_i [sec] : Diode	0,002	0,03	0,072	0,682

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)

Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$V_{GE} = 15V, R_g = 4,7 \text{ Ohm}, T_{vj} = 125^\circ C$

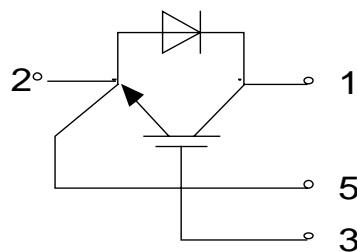
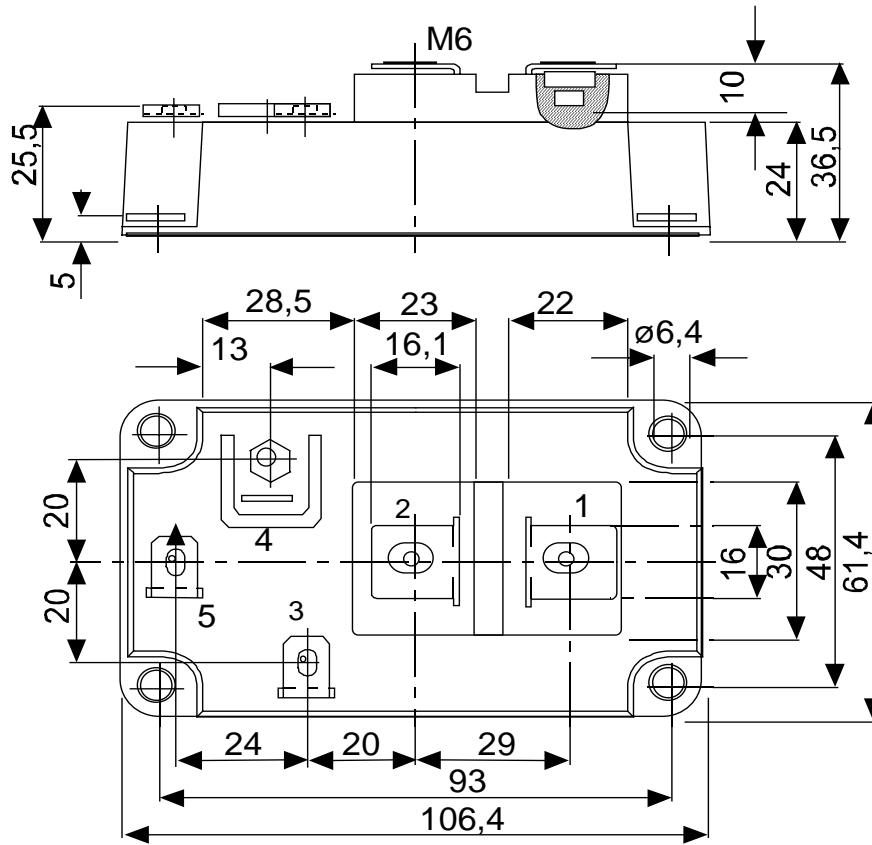




vorläufige Daten

preliminary data

Single Switch 62



IS6

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9